

基于状态转移随机模型的SSADT可靠性评估方法

姚金勇, 苏海博, 李晓钢

北京航空航天大学可靠性与系统工程学院, 北京 100191

Reliability evaluation by SSADT based on state transition stochastic degradation model

YAO Jinyong, SU Haibo, LI Xiaogang

School of Reliability and Systems Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China

[摘要](#) [图/表](#) [参考文献](#) [相关文章 \(15\)](#)



版权所有 © 北京航天情报与信息研究所《系统工程与电子技术》编辑部 2009

通讯地址: 北京市西城区142信箱32分箱《系统工程与电子技术》编辑部(100854)

电 话: (010)68388406、68386015 E-mail: xtgcydzjs@126.com(中文版)/jseeoffice@126.com(英文版)

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn

京ICP备11035014号